## 

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent Under Reexamination
10726449	HRISTOV ET AL.
Examiner	Art Unit
Lee, Shun	2884

ORIGINAL						INTERNATIONAL CLASSIFICATION									
CLASS SI				SUBCLASS	UBCLASS				С	LAIMED	NON-CLAIMED				
250 368							1	Т	1 / 20 (2006.01	.01)					
CROSS REFERENCE(S)					-						<u> </u>				
CLASS SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)															
						<b> </b>									
					<u> </u>	lacksquare	-						-		
			,									$\vdash$			
						<u> </u>					_				
													$\vdash$	$\vdash$	
												ļ			
												-	_		
								_							
															·····
					·							<del> </del>			
						-	-		$\neg$			<u> </u>			
			·	,								ļ			
						ļ			$\dashv$						
					<u> </u>	<u> </u>									
												<u>                                     </u>			
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															
												<u> </u>			
						<u> </u>						<u> </u>			
				_	<u> </u>			1	1	<del></del>	i				
Lee, Shun /SL/ 9/25/2007					,		/	Total Claims Allowed:							
(Assistant Examiner) (Date)				ANB						18					
					4				9/27/07	O.G. Print Claim(s)			O.G. Print Figure		
(Legal Instruments (Date) Examiner)			(Primary SI ₩	(Primary Examiner) (Date)						1 1					